भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115] दिल्ली, शनिवार, मार्च 18, 2017/ फाल्गुन 27, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 427 No. 115] DELHI, SATURDAY, MARCH 18, 2017/PHALGUNA 27, 1938 [N.C.T.D. No. 427

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

माप और तौल विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 मार्च, 2017

सं. 7(63)/एमडब्ल्यूएम/2000/पीटीफाइल/6788-97.—विधिक माप पद्धित अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के खंड (थ) के साथ पिठत धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बारे में दिनांक 30 नवंबर, 2015 की पूर्व की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व, की गई वस्तुओं अथवा किए जाने के लिए विलोपित की गई वस्तुओं को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री आर. पी. त्रिपाठी, ग्रेड-I (डीएएसएस) को उक्त अधिनियम के आशय से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के विधिक माप पद्धित में दिनांक 30 नवंबर, 2015 से विधिक माप पद्धित अधिकारी के रूप में नियक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम से

के. आर. मीणा, सचिव, विधिक माप विज्ञान

DEPARTMENT OF WEIGHTS AND MEASURES NOTIFICATION

Delhi, the 17th March, 2017

No. 7(63)/MWM/2000/PTFile/6788-97.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 read with clause (q) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), and in supersession of the earlier notification dated the 30th November, 2015 in this regard, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to accord to appoint

1491 DG/2017 (1)

Shri R. P. Tripathi, Grade-I (DASS) (Weights and Measures) to be the Legal Metrology Officer of Legal Metrology of the Government of the National Capital Territory of Delhi, for the purpose of the said Act with retrospective effect from 30th November, 2015.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

K. R. MEENA, Secy., Legal Metrology